



## 科研成果

- > [论文](#)
- > [专利](#)
- > [标准](#)
- > [专著](#)
- > [获奖成果](#)

## 科研成果

## 一种测定纳米颗粒表面上一端为巯基的双官能团小分子酸碱解离常数的方法

专利名称:	一种测定纳米颗粒表面上一端为巯基的双官能团小分子酸碱解离常数的方法
英文名称:	一种测定纳米颗粒表面上一端为巯基的双官能团小分子酸碱解离常数的方法
专利类别:	发明
申请号:	201210384361.1
申请日期:	2012-10-11
授权日期:	2016-1-20
专利号:	ZL201210384361.1
第一发明人:	侯帅
其它发明人:	吴晓春
专利授权日期:	2016-1-20
<a href="#">关闭窗口</a> <a href="#">返回首页</a>	

